

平成9年度電気学会東京支部連合研究会 原子力研究会

講演テーマ「シンクロトロン放射光利用における量子計測技術」

日 時 : 9月8日(月) 9:00~12:30

場 所 : 工学院大学 新宿校舎

参加費 : 無料

問い合わせ先 : 電子技術総合研究所 武田 直人
e-mail : ntakeda@etl.go.jp
TEL : 0298-54-5664 FAX : 0298-54-5673

講演内容および講演者

NE-96-1

テーマ : MicroStrip Gas Chamberが切り開く新たなX線画像解析法

講演者 : 東京工業大学 谷森 達氏

NE-96-2

テーマ : CCD型X線検出器

講演者 : 東京大学 雨宮 慶幸氏

NE-96-3

テーマ : 放射光X線回折実験のための積層型アバランシェ・フォトダイオード検出器

講演者 : 高エネルギー加速器研究機構 岸本 俊二氏

NE-96-4

テーマ : 挿入光源と第3世代XAFS - 高輝度光源のもたらす新世界 -

講演者 : 電子技術総合研究所 大柳 宏之氏

NE-96-5

テーマ : 放射光軟X線照射による表面光化学反応

講演者 : 日本原子力研究所 馬場 祐治氏

NE-96-6

テーマ : 中性子イメージングプレートとその応用

講演者 : 日本原子力研究所 新村 信雄氏

座 長 電子技術総合研究所 鈴木 功